## AlgainP SEMICONDUCT R LASER ELEMENT

Patent number:

JP6237038

Publication date:

1994-08-23

Inventor:

**KOBAYASHI KENICHI** 

Applicant:

**NEC CORP** 

Classification:

- International:

H01S3/18

- european:

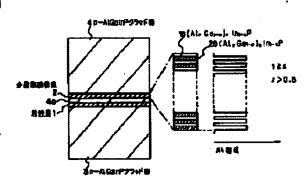
Application number:

JP19930020245 19930208

Priority number(s):

#### Abstract of JP6237038

PURPOSE:To inhibit the increase of an oscillation threshold at a time when an AlGaInP semiconductor laser is operated at a high temperature at a small value. CONSTITUTION: AlGaInP multilayer thin-film structure 2 is arranged at a position adjacent to an active layer 1 in a p-AlGaInP clad layer 4. Tensile strain is introduced to a layer having a small Al composition in the AlGaInP layers constituting the multilayer thin-film structure 2, the layer having the small Al composition is given a function as a Zn diffusion inhibiting layer to the active layer 1, the characteristicdeterioration generating upper-limit concentration of Zn acceptor concentration in the P clad layer 4 is increased, acceptor concentration close to the upper limit of said concentration is augmented, a carrier overflow is suppressed, and the rise of a threshold at the time of operation at a high temperature is blocked.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-237038

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)IntCL\*

設別配号 庁内整理番号

FI

技術表示部所

H 0 1 S 3/18

## 審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出題番号 特顯平5-20245 (71)出題人 000004237 日本電気株式会社東京都接区芝五丁目7番1号 (72)発明者 小林 使一東京都接区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内 (74)代理人 弁理士 本庄 仲介

## (54)【発明の名称】 AlGaInP半導体レーザ素子

### (57)【要約】

【目的】AlGaInP半導体レーザを高温動作させた ときの発振しきい値の上昇を少なく押えることを目的と する。

【様成】pーAIGaInPクラッド層4中であって、活性層1に隣接する位置に、AIGaInP多層薄膜構造2を構成しているAIGaInP層のうちAI組成の小さい層に引っ張り歪を導入し、活性層1へのZn拡散抑制層としての機能を持たせ、Pクラッド層4中のZnアクセプタ濃度の特性悪化発生上限濃度を高め、その上限近くアクセプタ濃度を高め、キャリアオーバフローを抑制し、高温動作時のしきい値上昇を押える。

